Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/006884

International filing date: 07 April 2005 (07.04.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2004-113789

Filing date: 08 April 2004 (08.04.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 26 May 2005 (26.05.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

JP2004-113789

出願年月日

Date of Application: 2004年 4月 8日

出 願 番 号

 Application Number:
 特願2004-113789

バリ条約による外国への出願 に用いる優先権の主張の基礎 となる出願の国コードと出願 番号

The country code and number of your priority application,

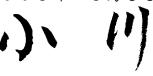
to be used for filing abroad under the Paris Convention, is

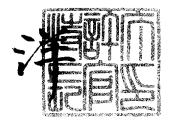
出 願 人 松下電器産業株式会社

Applicant(s):

2005年 5月11日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





【書類名】 特許願 【整理番号】 2036460038 【提出日】 平成16年 4月 8日 【あて先】 特許庁長官殿 【国際特許分類】 0.01B - 1.3 / 1.4【発明者】 【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 【氏名】 山本 伸一 【発明者】 【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 【氏名】 西谷 幹彦 【発明者】 【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內 【氏名】 正治 寺内 【発明者】 【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 橋本 潤 【氏名】 【特許出願人】 【識別番号】 000005821 【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社 【代理人】 【識別番号】 100097445 【弁理士】 【氏名又は名称】 岩橋 文雄 【選任した代理人】 【識別番号】 100103355 【弁理士】 【氏名又は名称】 坂口 智康 【選任した代理人】 【識別番号】 100109667 【弁理士】 【氏名又は名称】 浩樹 内藤 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 0 1 1 3 0 5 【納付金額】 16,000円 【提出物件の目録】 【物件名】 特許請求の範囲 【物件名】 明細書 【物件名】 図面 1 【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】

9809938

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

第1の基板に、対をなして形成された表示電極と、前記表示電極を覆って形成された誘電体層と、前記誘電体層の表面に形成された保護膜とを少なくとも有し、前記第1の基板に間隙を介して対向配置された第2の基板に、前記表示電極に直交して配置されたデータ電極を少なくとも有する放電セルが、複数個配設されてなるプラズマディスプレイバネルであって、

前記保護膜は、前記誘電体層の表面に形成された第1の保護膜と、前記第1の保護膜の表面の少なくとも一部に積層された第2の保護膜とを備え、前記第1の保護膜は前記第2の保護膜より不純物を多く含むことを特徴とするプラズマディスプレイバネル。

【請求項2】

前記第2の保護膜は、前記第1の保護膜の表面全体を覆うように積層されることを特徴と する請求項1に記載のプラズマディスプレイパネル。

【請求項3】

前記第2の保護膜は、前記表示電極下の前記第1の保護膜の少なくとも一部表面が露出するように積層されることを特徴とする請求項1に記載のプラズマディスプレイバネル。

【請求項4】

前記第2の保護膜は、前記表示電極下の前記第1の保護膜に占める前記第2の保護膜の面積の割合が、10%~90%の面積率であることを特徴とする請求項3に記載のプラズマディスプレイバネル。

【請求項5】

前記第2の保護膜の膜厚は、 $100 \text{ A} \sim 1 \mu \text{ m}$ であることを特徴とする 請求項1から4のいずれかに記載のプラズマディスプレイバネル。

【請求項6】

前記第2の保護膜の膜厚は、100Å~1000Åであることを特徴とする請求項5に記載のプラズマディスプレイバネル。

【請求項7】

前記第1の保護膜に混入される前記不純物は、水素、塩素およびフッ素のうちの少なくとも1種を含む不純物であることを特徴とする請求項1から6のいずれかに記載のプラズマディスプレイパネル。

【請求項8】

前記第1の保護膜に混入される前記不純物は、シリコン、ゲルマニウムおよびクロムのうちの少なくとも1種を含む不純物であることを特徴とする請求項1から7のいずれかに記載のプラズマディスプレイバネル。

【請求項9】

前記第1の保護膜における前記不純物の含有量は、 $1 \times 10^{18} \sim 23 / cm^3$ の範囲にあることを特徴とする請求項1から8のいずれかに記載のプラズマディスプレイバネル。

【請求項10】

前記第1の保護膜および前記第2の保護膜は、MgO、CaO、BaO、SrO、MgNOおよびZnOのうちの少なくとも1種の金属酸化物材料を含むように成膜されることを特徴とする請求項1から9のいずれかに記載のプラズマディスプレイパネル。

【請求項11】

前記第1の保護膜および前記第2の保護膜のいずれもが、MgO(酸化マグネシウム)を含むように成膜されることを特徴とする請求項10に記載のプラズマディスプレイバネル

【請求項12】

前記第1の保護膜は、BaO(酸化バリウム)を含んで成膜され、前記第2の保護膜は、MgOを含んで成膜されることを特徴とする請求項10に記載のプラズマディスプレイバネル。

【請求項13】

第1の基板に、対をなして形成された表示電極を形成する工程と、前記表示電極を覆って 形成された誘電体層を形成する工程と、前記誘電体層の表面に形成された保護膜を形成す る保護膜形成工程と、前記第1の基板に間隙を介して第2の基板を対向配置する工程を有 するプラズマディスプレイパネルの製造方法であって、

前記保護膜形成工程は、前記誘電体層の表面に不純物を多く含んだ第1の保護膜を大気にさらすことなく成膜し、前記第1の保護膜の表面の少なくとも一部に第2の保護膜を大気にさらすことなく積層して成膜することを特徴とするプラズマディスプレイパネルの製造方法。

【請求項14】

前記保護膜形成工程は、前記第1の保護膜および前記第2の保護膜のうち少なくとも一方をスパッタリング法で成膜することを特徴とする請求項13に記載のプラズマディスプレイパネルの製造方法。

【書類名】明細書

【発明の名称】プラズマディスプレイパネルとその製造方法

【技術分野】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$

本発明は、気体放電からの放射を利用したプラズマディスプレイ(気体放電表示)バネルに係わり、特に誘電体層を覆う保護膜の性能を高めるための放電セル構造およびその製造方法に関するものである。

【背景技術】

[00002]

従来の気体放電からの放射を利用した平面表示装置として、プラズマディスプレイ装置あるいはプラズマディスプレイバネル(以下PDPと記す)の商品化が図られている。PDPには直流型(DC型)と交流型(AC型)があるが、大型表示装置として、現時点ではAC型PDPがより高い技術的ポテンシャルを持つ。さらに、AC型の中でも特に寿命特性のすぐれた面放電型PDPが商品としての主流になりつつある。

[0003]

図4は、従来の面放電型AC型PDPの放電単位である放電セル構造を示す断面概念図である。図4(b)は、図4(a)において、x-yで示した面で切断した断面概念図である。以下に、従来のプラズマディスプレイバネルの構造、作成および動作について、図4の放電セル1を使って説明する。

$[0\ 0\ 0\ 4\]$

前面板2のガラス基板11表面に、透明導電性材料からなる表示電極12としての走査(スキャン)電極13と維持(サステイン)電極14が対をなして、例えばストライプ状に形成され、これらの電極対を覆うように誘電体層15および保護膜16が積層された構造である。上記表示電極12は透明導電性材料から形成されるために電気抵抗が高く、電力を供給するために、通常、表示電極12の上に細い金属バス電極17の対がそれぞれ印刷法で形成されている。前面板2における誘電体層15は、低融点ガラスから形成し、AC型PDP特有の電流制限機能を有するようにしている。また、誘電体層15、保護膜16は、放電によって発生した高エネルギーのイオンによって上記電極対の表面が劣化するのを防止する働きをする。保護膜16は、電子ビーム蒸着法などの薄膜プロセス、または印刷法で形成した電気絶縁性の透明なMg0膜であって、上記電極面を保護する働きと共に、放電セル内に2次電子を効率よく放出し、放電開始電圧を低下させる働きをする。

[0005]

背面板3のガラス基板21上には、画像データを書き込むためのデータ電極22がストライプ状に形成され、さらにデータ電極22を覆うように背面側の誘電体層23が積層される。隣接する放電セル(図示省略)との間の誘電体層23上には、所定の高さの隔壁24がストライプ状や井桁状(図示省略)などに形成され、さらに誘電体層23の表面と隔壁24の側壁には、蛍光体層25が塗布された構造としている。

 $[0\ 0\ 0\ 6]$

上記のように構成した前面板2と背面板3は、加工面を対向させて、かつ走査電極13 および維持電極14とデータ電極22とが直交するように配置して封着し、バネル内の大 気や不純物ガスを排気した後、放電用ガスとして、希ガスのキセノン・ネオンあるいはキ セノン・ヘリウムなどの混合ガスが封入され、封止される。

 $[0\ 0\ 0\ 7]$

ここで、表示するために直接発光させるのは、前面板2上の走査電極13と維持電極14によってであり、データ電極22は放電表示単位である放電セル1を選択するための電極であり、表示発光には直接寄与していない。

[0008]

上記のように形成された放電単位である放電セル1を複数個マトリックス状に配列して プラズマディスプレイパネルとし、プラズマディスプレイ装置を完成している。プラズマ ディスプレイ装置には、図4では省略しているが、プラズマディスプレイパネルにおける 放電セルをマトリックス状に駆動する駆動回路や、これらを制御する制御回路などが備わっている。

[0009]

上記AC型PDPは、3つの動作期間(図示省略)、つまり(1)全表示セルを初期化状態にする初期化期間、(2)各放電セルをアドレスし、各セルへ入力データに対応した表示状態を選択・入力していくデータの書き込み期間、(3)表示状態にあるセルを表示発光させる維持放電期間とから構成されるアドレス・表示分離駆動方式により、駆動表示されている。

上記の(2)データ書き込み期間において、背面板3上のデータ電極22を使って書き込みデータが入力され、対向する前面板2の保護膜16の表面に壁電荷が形成される。上記の(3)維持放電期間において、上記壁電荷が存在する放電セルでは、対をなす表示電極12の走査電極13および維持電極14のそれぞれに電極電圧バルス180V~200Vの矩形波電圧が互いに位相が異なるように印加される。すなわち、上記電極対間に交流電圧を印加することにより、表示状態が書き込まれた放電セルに、電圧極性が変化する度にバルス放電を発生せしめる。この維持放電により、表示発光は、放電空間の励起キセノン原子からは147nmの真空紫外輝線スペクトルが、励起キセノン分子からは183nm主体の真空紫外線が放射され、次いで上記紫外放射を背面板3に設けた蛍光体層25で可視放射に変換することにより得られる。保護膜16に壁電荷が書き込まれていない放電では、維持放電が発生せず、表示状態は黒表示となる。なお、AC型PDPの表示画をルでは、維持放電が発生せず、表示状態は黒表示となる。なお、AC型PDPの表示画素単位は、それぞれに赤、緑及び青発光の蛍光体層を設けた3つの表示放電単位である放電セルから構成される。

$[0\ 0\ 1\ 1]$

保護膜16の表面は放電空間に露出していて、誘電体層15を放電時のイオン衝撃から保護するとともに、2次電子を効率よく放出することにより、放電開始電圧を下げる働きをする。中でも、金属酸化物であるMgO(酸化マグネシウム)は2次電子放出係数 γ が大きな材料であるとともに、耐スパッタ性も高い透明材料であるので、保護膜16の材料として広く用いられている。

$[0\ 0\ 1\ 2]$

しかし、1層構成である従来のMgO保護膜において、その2次電子放出係数γが約0.2程度の値であり、放電開始電圧も高い(180V~200V)値を有していて、駆動電圧が高い故に、駆動回路コストが高い問題がある。

$[0\ 0\ 1\ 3\]$

また、上記MgO膜などの金属酸化物膜は、水(H_2O)や二酸化炭素(CO_2)などの不純物ガスを吸着し、水酸化化合物や炭酸化合物を容易に形成するという性質がある。特に、PDP製造工程における大気中でのプロセスにおいて、大気中の油性不純物や二酸化炭素、水などの吸着不純物により、MgO保護膜は汚染されやすい。

$[0\ 0\ 1\ 4]$

上記吸着不純物ガスなどが起因となって形成されるMgOの水酸化化合物や炭酸化合物は、本来のMgOに比べて2次電子放出効率が低いため、放電開始電圧を上昇させてしまい、PDPの駆動マージンを狭めてしまうという問題があった。さらに、保護膜への不純物ガスなどの吸着程度により、放電セルの放電開始電圧にバラツキが発生することにより、表示させたいセルを正確に表示させることができない放電セルを生じさせ、黒ノイズと呼ばれる表示欠陥となるという問題があった。

$[0\ 0\ 1\ 5]$

このような理由により、従来のPDPの製造プロセスでは、MgO保護膜への汚染を防ぐため、MgO保護膜の成膜後から封着までの間、真空中保管や不活性ガス雰囲気保管にするなど、PDPバネルを大気にさらす時間を短縮する等の工夫を行っている。また、付着した不純物ガスを除去するために、放電ガス封入前には真空状態での加熱排気を行っている。さらに、PDPバネルは、薄い間隙構造のため内部の排気コンダクタンスが非常に

小さいので、真空加熱排気を行っても、MgO保護膜に吸着した不純物ガスが多量であれば、完全に排気するのに長時間を要し、プロセスコストが高くなるという問題があった。また、排気が不十分であれば、MgO保護膜に吸着して残った不純物ガスにより、耐スバッタ性および放電特性に悪影響を及ぼし、表示品質や信頼性に影響を及ぼしてしまうという問題があった。

[0016]

従来、上記問題の改善のために、保護膜を2層構造とすることによって、性能を改善しようとする提案がなされた。水分子や二酸化炭素などの不純物ガスの吸着を防ぐために、結晶性を高めて不純物ガスを吸収しやすくした第1の保護膜の上に、結晶性が劣る反面、不純物ガスが吸着しにくく、不純物吸湿性を小さくした膜質の第2の保護膜を設けて2層構造とする方法が開示されている(例えば、特許文献1参照)。

$[0\ 0\ 1\ 7]$

図5は、従来の面放電型PDPの保護膜2層構造の放電セルの構成を示す断面概念図である。図5(b)は、図5(a)において、x-yで示した面で切断した断面概念図である。図5において、図4と同じ構成のものは同じ参照番号を付与する。図5において、特許文献1によれば、保護膜16は、第1の保護膜161の全表面に第2の保護膜162を積層した2層保護膜による構成としている。MgOによる第1の保護膜161は、結晶性を高めて不純物ガスを吸収しやすくしている。MgOによる第2の保護膜162は、第1の保護膜161より結晶性が劣る反面、不純物ガスを吸着しにくくし、不純物吸湿性を小さくした膜質としている。また、いずれのMgO膜も電子ビーム蒸着法で成膜されている。この構成により、大気中での封着プロセスにおいて、PDPバネルは保護膜の表面での不純物ガスによる汚染が大幅に低減されるとしている。

【特許文献1】特開2003-22755号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0018]

上述の如く、PDP製造工程における大気中プロセスにおいて、保護膜に吸着する二酸化炭素や水などの不純物ガスにより、保護膜の2次電子放出効率が低くなり、放電開始電圧が上昇してしまい、PDPの駆動マージンを狭めてしまうという問題があった。また、その放電開始電圧のバラツキにより、黒ノイズと呼ばれる表示欠陥が発生するという問題があった。

$[0\ 0\ 1\ 9]$

また、上述の如く、PDP製造工程における大気中プロセスにおいて、前面板の保護膜は、放電性能や信頼性に影響を及ぼす二酸化炭素や水分子などの不純物ガスが多く吸着し、表示品質や信頼性に問題があった。また、放電ガス封入前には、付着した不純物ガスを除去するために、長時間の真空排気プロセスを必要とするという問題があった。

[0020]

特許文献1によれば、PDPバネル製造中における不純物ガスの吸着を防ぐために、結晶性を高めて不純物ガスを吸収しやすくした第1の保護膜の上に、結晶性が劣る反面、不純物ガスが吸着しにくく不純物吸湿性を小さくした膜質の第2の保護膜を設け、放電セルの保護膜を2層構造とすることにより、大気中での封着プロセスにおいて、MgO保護膜の表面での不純物ガスの汚染が大幅に低減でき、封着排気工程時の排気時間を短縮したとしている。

$[0\ 0\ 2\ 1\]$

しかし、特許文献 1 は、その 2 層構造の保護膜を作成した結果において、 2 次電子放出 効率や放電開始電圧については開示しておらず、 2 次電子放出係数 γ は、最高でも従来の 1 層構成のM g O 保護膜で得られる約 0 . 2 程度と同じレベルの値と推定される。したがって、放電開始電圧も従来と同じく高い(1 8 0 V \sim 2 0 0 V) 値を有しているものと推定される。

[0022]

本発明は、このような問題に鑑みなされたもので、保護膜として、第1の保護膜と、その表面の少なくとも一部に積層された第2の保護膜とを備え、かつ第1の保護膜は第2の保護膜より不純物を多く含んでいるように構成することにより、大気中のプロセスにおける保護膜への不純物ガスの吸着を低減し、かつ、2次電子放出係数ヶを従来よりもさらに向上させ、放電開始電圧を低減して駆動マージンを広くし、表示品質や信頼性を高めるプラズマディスプレイパネルと、封着排気工程時における排気時間を短縮して製造コストを低減し、かつ駆動回路コストを低減するプラズマディスプレイパネルの製造方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0023]

本発明は、前記課題を解決するために、以下の手段を採用した。すなわち、本発明のプラズマディスプレイバネルは、第1の基板に、対をなして形成された表示電極と、前記表示電極を覆って形成された誘電体層と、前記誘電体層の表面に形成された保護膜とを少なくとも有し、前記第1の基板に間隙を介して対向配置された第2の基板に、前記表示電極に直交して配置されたデータ電極を少なくとも有する放電セルが、複数個配設されてなるプラズマディスプレイバネルであって、前記保護膜は、前記誘電体層の表面に形成された第1の保護膜と、前記第1の保護膜の表面の少なくとも一部に積層された第2の保護膜とを備之、前記第1の保護膜は前記第2の保護膜より不純物を多く含んでいるように構成したことを要旨とする。

$[0\ 0\ 2\ 4]$

これにより、保護膜として、第1の保護膜と、その表面の少なくとも一部に積層された第2の保護膜とを備え、かつ第1の保護膜は第2の保護膜より不純物を多く含んでいるように構成することにより、大気中のプロセスにおける保護膜への不純物ガスの吸着を低減させることができ、放電性能がさらに良好となって放電開始電圧を低減し、表示欠陥の発生が低減するプラズマディスプレイバネルとすることができる。

[0025]

また、具体的には、第2の保護膜は、第1の保護膜の表面全体を覆うように積層されることを特徴とするものである。また、別に具体的には、第2の保護膜は、表示電極下の第1の保護膜の少なくとも一部表面が露出するように積層されることを特徴とするものである。また、好ましくは、第2の保護膜が、表示電極下の第1の保護膜に占める面積の割合は、 $10\%\sim90\%$ の面積率であることを特徴とするものである。また、別に好ましくは、第2の保護膜の膜厚は、 $100\&\sim1000$ 人であることを特徴とするものである。また、さらに好ましくは、第2の保護膜の膜厚は、 $100\&\sim1000$ 人であることを特徴とするものである。

[0026]

また、詳細には、第1の保護膜に混入される不純物は、水素、塩素およびフッ素の少なくとも1種を含む不純物であることを特徴とするものである。また、詳細には、第1の保護膜に混入される不純物は、シリコン、ゲルマニウムおよびクロムのうちの少なくとも1種を含む不純物であることを特徴とするものである。また、さらに詳細には、第1の保護膜における前記不純物の含有量は、 $1 \times 10^{18} \sim 23$ /cm³の範囲にあることを特徴とするものである。

[0027]

また、好ましくは、第1の保護膜および第2の保護膜は、MgO、CaO、BaO、SrO、MgNOおよびZnOのうちの少なくとも1種の金属酸化物材料を含むように成膜されることを特徴とするものである。また、さらに好ましくは、第1の保護膜および第2の保護膜のいずれもが、MgO(酸化マグネシウム)を含むように成膜されることを特徴とするものである。また、別に好ましくは、第1の保護膜はBaO(酸化バリウム)を含んで成膜され、第2の保護膜はMgOを含んで成膜されることを特徴とするものである。

[0028]

本発明のプラズマディスプレイバネルの製造方法は、第1の基板に、対をなして形成さ

れた表示電極を形成する工程と、前記表示電極を覆って形成された誘電体層を形成する工程と、前記誘電体層の表面に形成された保護膜を形成する保護膜形成工程と、前記第1の基板に間隙を介して第2の基板を対向配置する工程を有するプラズマディスプレイバネルの製造方法であって、前記保護膜形成工程は、前記誘電体層の表面に不純物を多く含んだ第1の保護膜を大気にさらすことなく成膜し、前記第1の保護膜の表面の少なくとも一部に第2の保護膜を大気にさらすことなく積層して成膜することを特徴とするものである。

[0029]

これにより、保護膜として、第2の保護膜より不純物を多く含んだ第1の保護膜を成膜形成した後、大気中にさらすことなく、第1の保護膜の表面の少なくとも一部に、第2の保護膜を成膜形成することにより、PDP製造の封着排気工程時における排気時間を短縮して製造コストを低減し、かつ駆動回路コストを低減したプラズマディスプレイバネルの製造方法とすることができる。

[0030]

また、具体的には、保護膜は、第1の保護膜および第2の保護膜のうち少なくとも一方をスパッタリング法で成膜することを特徴とするものである。

[0031]

なお、以上に述べた各構成は、本発明の趣旨を逸脱しない限り、互いに組み合わせることが可能である。

【発明の効果】

[0032]

以上のように、本発明のプラズマディスプレイパネルによれば、保護膜として、第1の保護膜と、その表面の少なくとも一部に積層された第2の保護膜とを備え、かつ第1の保護膜は第2の保護膜より不純物を多く含んでいるように構成することにより、大気中のプロセスにおける保護膜への不純物ガスの吸着を低減することができ、かつ放電開始電圧をさらに低減して駆動マージンを広くし、黒ノイズなどの表示欠陥が生じず、表示品質や信頼性を高めるプラズマディスプレイパネルとすることができる。

[0033]

また、本発明のプラズマディスプレイバネルの製造方法によれば、保護膜として、第2の保護膜より不純物を多く含んだ第1の保護膜を成膜形成した後、大気中にさらすことなく、第1の保護膜の表面上の少なくとも一部に第2の保護膜を成膜形成することにより、PDP製造の封着排気工程時における排気時間を短縮して製造コストを低減し、かつ駆動回路コストをも低減するプラズマディスプレイバネルの製造方法とすることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0034]

以下、本発明の好ましい実施の形態を、図面を用いて詳細に説明する。

[0035]

(実施の形態1)

図1は、本発明の実施の形態1におけるPDPの放電セルの構成を示す断面概念図である。図1(a)は、隔壁24に垂直な面で切断した断面図であり、図1(b)は、図1(a)におけるx-yで示した面で切断した断面図である。図4と同じ構成のものは、同じ参照番号を付与している。図1ではセルが1つだけ表示されているが、赤、緑、青の各色を発光するセルが多数配列されてPDPバネルが構成される。

[0036]

図1において、放電セル10における前面板2のガラス基板11の主面上に、表示電極12としての走査(スキャン)電極13と維持(サステイン)電極14が対をなして、例えばストライプ状に形成配置される。走査電極13および維持電極14は、ITO、SnO2、ZnOなどからなる幅広の透明電極であり、それらの上に電気抵抗を下げるためのCr-Cu-CrやAgなどから形成した、ほぼ平行に配列させた金属バス電極17がそれぞれ積層配置されている。上記透明電極は、前面板2の内面上で一定の間隔を挟んで向かい合っている。そして、表示電極12を覆うように、鉛系の低融点ガラスからなる誘電

体層 1 5 が形成され、その上に、以下のように保護膜 2 7 が形成配置される。

[0037]

図1において、誘電体層15の表面上に、保護膜27全体として、MgO主体の金属酸化物により第1の保護膜271を成膜形成した後、第1の保護膜271の表面全体を覆うように、高純度なMgOの金属酸化物により第2の保護膜272が積層形成されて構成される。このような保護膜は、スパッタリング法(本実施の形態1における方法)や電子ビーム蒸着法あるいはCVD法を用いて形成される。

[0038]

本発明においては、下述するように、保護膜27として、第1の保護膜271はその膜中に、真性の第2の保護膜272より不純物を多く含んで成膜形成され、その上に第2の保護膜272が積層形成される。

[0039]

また、他方の背面板3の内表面には、各放電セル10に対して、上記前面板2に設けた走査電極13および維持電極14に直交して、Cr-Cu-Crなどから形成した第3の電極であるデータ(アドレス)電極22が配列される。上記電極には、他の電極材料として、金(Au)、Ag(銀)、クロム(Cr)、銅(Cu)、ニッケル(Ni)、白金(Pt)や、これらの組み合わせも必要に応じて使用できる。

[0040]

さらに、背面板3の内表面には、データ電極22を覆って低融点ガラスの誘電体層23が形成され、さらに隔壁24が形成配置される。隔壁24は、材料として鉛ガラスを使用して塗布焼成し、放電セルの複数個の配列を列方向にストライプ状あるいは井桁状(図示省略)に仕切る所定のパターンでサンドブラスト法やフォトリソ法などによりリブ形状に形成される。そして、赤、緑、青発光の各蛍光体層25として、(Y、Gd)B03:Eu、Zn2Si04:MnおよびBaMg2A114024:Euなどの3色の蛍光体が使用される。隔壁24を所定のパターンでリブ状に形成した背面板3に対して、上記蛍光体の色毎に印刷塗布、焼成工程を通し、隔壁24の側面、誘電体層23の表面に蛍光体層25が形成される。

[0041]

そして、詳細な説明は省略するが、上記各種電極などを備えた前面板2と隔壁24や蛍光体層25などを備えた背面板3を対向させ、周囲をシールして貼り合わせて封着し、高真空に排気した後、発光板容囲器(図示省略)の内部に放電ガスとして、キセノン・ネオンを含む希ガスが約450Torの圧力で封入される。上記の蛍光体材料やガス、その圧力は上記に特定するものではなく、AC型PDPで通常使用できる材料、条件が適用できる。

$[0\ 0\ 4\ 2]$

図1の本実施の形態1のAC型PDPにおいて、複数個の放電セル10を形成配列し、図示しないが、マトリックス状に駆動する駆動回路やこれらを制御する制御回路を備える。上記PDPを、3つの動作期間(図示省略)、つまり(1)全表示セルを初期化状態にする初期化期間、(2)各放電セル10をアドレスし、各セルへ入力データに対応した表示状態を選択・入力していくデータの書き込み期間、(3)表示状態にある放電セル10を表示発光させる維持放電期間とから構成したアドレス・表示分離駆動方式により、駆動発光表示させる。上記の(3)維持放電期間において、対をなす走査電極13および維持電極14のそれぞれに電極電圧バルスの矩形波電圧を互いに位相が異なるように印加する。すなわち、上記電極対間に交流電圧を印加し、表示状態データが書き込まれた放電セル10に、電圧極性が変化する度にバルス放電を発生せしめる。この維持放電により、表示発光は、放電空間の励起キセノン原子からは147nmの真空紫外輝線スペクトルが、励起キセノン分子からは183nm主体の真空紫外線が放射され、次いで上記紫外放射を背面板3に設けた蛍光体層25で可視放射に変換することによりPDPの表示が得られる。

[0043]

本発明の実施の形態1における前面板の保護膜について、さらに詳細に説明する。図1

において、誘電体層15を形成した後、スパッタリング装置中で、プラズマ状態のArイ オンを、MgOターゲットにスパッタリングすることにより、第1の保護膜271を膜厚 約6000Aで誘電体層15の表面上に成膜形成する。この工程プロセスにおいて、上記 Ar₂ガス中に水素ガスを導入しながら成膜形成することにより、第1の保護膜271に は不純物としての水素がドープされ、第1の保護膜271であるMg0膜はいわゆるダン グリングボンドを形成して活性化され、2次電子放出係数γが従来よりも向上する。ダン グリングボンドとは、膜表面付近あるいは内部のある種の格子欠陥(ここでは酸素欠損) を囲む原子群がもつ不飽和結合をいい、ここには電子や工程プロセス中の炭素などの不純 物ガス原子が捕獲吸着されやすいものとなる。また、水素不純物の含有量は、1×10¹ が従来レベルの値となり、多すぎると膜抵抗が低くなりすぎて書き込みデータの壁電荷を 保持することが困難となる。こうして、従来よりも活性化された第1の保護膜271は、 工程プロセス中の炭素などの不要な不純物ガスが吸着しやすくはなるが、2次電子放出係 数ァを従来の値よりもさらに向上させる保護膜となる。第1の保護膜271は、水素不純 物を多くドープしたMg〇膜として活性化されて形成されるので、従来のMg〇保護膜よ りも2次電子放出効率がさらに向上し、放電開始電圧をさらに下げることができるように なる。

[0044]

次に、スパッタリング装置中で、 Ar_2 ガスにより高純度MgOターゲットをスパッタリングし、真性のMgO膜による第2の保護膜272を膜厚約300Åで成膜形成する。形成された第2の保護膜272は、プロセス中の不純物ガス吸着を低減する膜とすることができ、上記の如く形成された第1の保護膜271に吸着した不純物ガスによる炭素などの吸着不純物をも覆ってカバーすることにより、バネル間隙中に放出される不純物ガスの放出量を大幅に減少させる。

[0045]

実験の結果によれば、上述したPDPバネル作成技術により形成した、上記第2の保護膜より不純物を多く含んだ第1の保護膜と、第2の保護膜との積層構成による保護膜を有する本実施の形態1の放電セルによるPDPバネルは、2次電子放出効率が、従来の1層構成の保護膜や、2層構成である上記特許文献1の保護膜よりもさらに向上して、2次電子放出係数γは約0.3の値を有し、放電開始電圧が従来値の180Vに対して約120Vと大幅に下げることができ、駆動マージンが拡大した。また、上記保護膜を有するPDPは、放電セルの放電開始電圧のバラツキも低減して黒ノイズの表示不良が激減した。また、排気工程時における不純物ガス放出量は、従来の方法と比較して約1/5の不純物ガス放出量となって、大気中のプロセスによる保護膜への不純物ガスの吸着は大幅に低減し、バネル封着時の排気時間を約1/2にまで短縮させることができた。

[0046]

上記により、保護膜として、第1の保護膜と、その表面全体に積層された第2の保護膜とを備え、かつ第1の保護膜は第2の保護膜より不純物を多く含んでいるように構成することにより、大気中のプロセスにおける保護膜への不純物ガスの吸着を低減し、かつ、放電開始電圧を大幅に低減して駆動マージンを広くし、黒ノイズの発生が無く表示品質や信頼性を高めたプラズマディスプレイバネルとすることができる。

[0047]

また、上記により、第1の保護膜の表面全体に、第2の保護膜を成膜形成することにより、PDP製造の封着排気工程時における排気時間を短縮して製造コストを低減し、かつ駆動電圧を下げて駆動回路コストを低減したプラズマディスプレイバネルの製造方法とすることができる。

[0048]

なお、上記において、第1の保護膜に混入される不純物は水素として説明したが、同様にダングリングボンドを形成できる塩素、フッ素などや、それらの組み合わせの不純物であっても構わない。これらのガスをArゥガス中に混入しながら成膜することができる。

[0049]

また、上記において、第1の保護膜の膜厚を約6000A、第2の保護膜の膜厚を約300Aとして説明したが、第1の保護膜および第2の保護膜の膜厚を、100A~1 μ mの範囲内でそれぞれ調整しても構わない。望ましくは、PDPバネル封止完成後、放電の初期段階において、第2の保護膜は放電によりスパッタ除去されるように、第1の保護膜に比して、第2の保護膜は100A~1000Aの薄い膜であることが好ましい。100A程度の薄い膜の場合、膜は島状に一面に形成される。

[0050]

(実施の形態2)

図2は、本発明の実施の形態2における放電セルの前面板の構成を示す断面および平面概念図である。図1と同じものは同じ参照番号を付与している。また、簡略のために一部省略している。また、図2(b)の前面板2の構成を示す平面概念図は、図2(a)に示す前面板2の断面概念図を下側から見た図として示している。

[0051]

図2において、誘電体層 15 を形成した後、スパッタリング装置中で、プラズマ状態のAェイオンを、シリコンを混入したBaO(酸化パリウム)ターゲットにスパッタリングすることにより、第1の保護膜 371 を誘電体層 15 の表面上に約6000 Åの膜厚で成膜形成する。これにより、第1の保護膜 371 には不純物としてのシリコンがドープされ、第1の保護膜 371 であるBaO膜は伝導帯付近まで電子が励起され活性化される。また、シリコン不純物の含有量は、 $1\times10^{18}\sim23$ / c m 3 の範囲が望ましく、不純物ドープ量が少なすぎると 2 次電子放出効率が従来と同程度となり、多すぎると膜抵抗が低くなりすぎて書き込みデータである壁電荷を保持することが困難となる。こうして、従来よりも活性化されたBaO膜による第1の保護膜 371 は、工程プロセス中の農素などの不要な不純物ガスを吸着しやすくはなるが、MgOよりも 2 次電子放出効率をさらに向上させる保護膜となる。

[0052]

次に、図2(a)に示すように、本実施の形態2において、大気にさらすことなく、可能であれば同一チャンバーの中で連続して、表示電極12下の第1の保護膜371の少なくとも一部表面が露出するように、第2の保護膜372を積層する。例えば、メタルマスク(図示省略)を介してスパッタリング装置中で、Ar2ガス中で高純度MgOターゲットをスパッタリングし、真性のMgO膜を膜厚約1000Aの膜厚で成膜形成する。図2(b)に示すように、第2の保護膜372は、表示電極12(幅W)下に占めるその面積の割合として、約30%の面積率となるように、第1の保護膜371表面上に成膜した。第1の保護膜形成後、大気にさらすことなく連続して形成された第2の保護膜372により不純物ガス吸着を低減することができ、パネル間隙中に放出される不純物ガスの放出量は減少する。

[0053]

実験の結果によれば、実施の形態1の上記バネル作成技術により作成した本実施の形態2のPDPバネルは、2次電子放出係数 γ が従来よりもさらに向上して約0.32の値を有し、放電開始電圧が従来値の180Vに対して約115Vと大幅に下げることができ、駆動マージンが拡大した。また、上記保護膜を有するPDPは、PDP内の放電開始電圧のバラツキも低減して黒ノイズの表示不良が激減した。また、排気工程時における不純物ガス放出量は、従来の方法と比較して約1/3の不純物ガス放出量となって、大気中のプロセスによる保護膜への不純物ガスの吸着が大幅に低減し、バネル封着時の排気時間を約2/3にまで短縮させることができた。

[0054]

図3は、本発明の実施の形態2における別の実施例の前面板の構成を示す断面および平面概念図である。図2と同じものは同じ参照番号を付与している。図2と異なるのは、MgOの第2の保護膜472が、凸凹の形状で、不純物入りのBaOによる第1の保護膜471上に形成されることである。図3(a)に示すように、表示電極12下の第1の保護

膜471の少なくとも一部表面が露出するように、第2の保護膜472を積層する。例えば、メタルマスク(図示省略)を介してスパッタリング装置中で、 Ar_2 ガス中で高純度 MgOターゲットをスパッタリングし、真性のMgO膜の第2の保護膜472を膜厚約500Åで成膜形成する。図3(b)に示すように、第2の保護膜472は、表示電極12(幅W)下に占めるその面積の割合として、約80%の面積率となるように、第1の保護膜471表面上に凸凹形状で成膜した。また、メタルマスクを使用せず、100Å~300Åの膜厚で島状に不規則に第2の保護膜472を積層することもできる。

[0055]

図3において、図2の実施例と同じように、凸凹形状の第2の保護膜472は不純物ガス吸着を低減する膜とすることができ、バネル間隙中に放出される不純物ガスの放出量を減少させる。不純物により活性化された第1の保護膜471は、工程中の炭素などの不要な不純物ガスを吸着しやすくはなるが、2次電子放出効率を従来よりもさらに向上させる保護膜となる。

[0056]

実験の結果によれば、図3における実施例も図2と同様の結果を得た。

[0057]

上記により、保護膜として、第1の保護膜と、表示電極下の第1の保護膜の少なくとも一部表面が露出するように積層された第2の保護膜とを備え、かつ第1の保護膜は第2の保護膜より不純物を多く含んでいるように構成することにより、大気中のプロセスにおいて、保護膜への不純物ガスの吸着を低減し、かつ、放電開始電圧を大幅に低減して駆動マージンを広くし、黒ノイズの発生が無く表示品質や信頼性を高めたプラズマディスプレイバネルとすることができる。

[0058]

また、上記により、保護膜として、第1の保護膜と、表示電極下の第1の保護膜の少なくとも一部表面が露出するように、第2の保護膜を積層し成膜形成することにより、PDP製造の封着排気工程時における排気時間を短縮して製造コストを低減し、かつ駆動電圧を下げて駆動回路コストを低減したプラズマディスプレイパネルの製造方法とすることができる。

[0059]

なお、上記において、第1の保護膜にドープする不純物としてシリコンで説明したが、同様に2次電子放出効率を向上させるために、ゲルマニウムやクロムを不純物材料として使用しても構わない。

$[0\ 0\ 6\ 0\]$

また、上記において、第1の保護膜の膜厚を約6000Åとして、第2の保護膜の膜厚を各種の値で説明したが、第1の保護膜および第2の保護膜の膜厚を、100Å~1 μ mの範囲内でそれぞれ調整しても構わない。望ましくは、PDPパネル封止完成後、放電の初期段階において、第2の保護膜は放電によりスパッタ除去されるように、第1の保護膜に比して、第2の保護膜は100Å~1000Åの薄い膜であることが好ましい。

$[0\ 0\ 6\ 1]$

また、上記において、第2の保護膜が、表示電極下に占める面積の割合として、約30%あるいは約80%の面積率として説明したが、積層する第2の保護膜の膜厚によって設計を調整してよく、10%~90%の面積率の範囲内で調整し形成しても構わない。

$[0\ 0\ 6\ 2]$

なお、上記実施の形態1、2において、保護膜の積層を第1の保護膜、第2の保護膜として説明したが、膜の差別化を示すために用いたものであり、上記第1と第2の付与が逆になっていても構わない。

[0063]

また、上記において、第1の保護膜および第2の保護膜は、MgO同士、あるいはBaOとMgOの組み合わせで説明したが、MgO、CaO、BaO、SrO、MgNOおよびZnOのうちの少なくとも1種を含んだ金属酸化物材料から形成しても、これらの材料

を組み合わせて形成しても構わない。

 $[0\ 0\ 6\ 4\]$

また、上記において、第1の保護膜へ不純物をドープするのに水素あるいはシリコンを 用いて説明したが、第1の保護膜は、水素、塩素、フッ素による不純物ガスを導入しなが ら成膜しても構わない。あるいは、シリコン、ゲルマニウムおよびクロムのうちの少なく とも1種の不純物材料をターゲットに含有して成膜しても構わない。

[0065]

また、上記において、保護膜は、スパッタリング法で形成したが、その他に電子ビーム蒸着法、CVD法、あるいはこれらを組み合わせて成膜しても構わない。少なくとも、第1の保護膜はスパッタリング法で成膜する方が好ましく、保護膜の2次電子放出効率や耐スパッタ性をさらに向上させることができる。

[0066]

本発明のプラズマディスプレイパネルによれば、保護膜として、第1の保護膜と、その表面の少なくとも一部に積層された第2の保護膜とを備え、かつ第1の保護膜は第2の保護膜より不純物を多く含んでいるように構成することにより、大気中のプロセスにおいて、保護膜への不純物ガスの吸着を低減することができ、かつ放電開始電圧をさらに低減して駆動マージンを広くし、黒ノイズなどの表示欠陥が生じず、表示品質や信頼性を高めるプラズマディスプレイパネルとすることができる。また、第1の保護膜の高い膜密度や耐スパッタ性により、放電により保護膜の劣化を低減することができ、信頼性の高いプラズマディスプレイとすることができる。

 $[0\ 0\ 6\ 7\]$

本発明のプラズマディスプレイバネルの製造方法によれば、保護膜として、第2の保護膜より不純物を多く含んだ第1の保護膜を成膜形成した後、大気中にさらすことなく、第1の保護膜の表面の少なくとも一部に、第2の保護膜を成膜形成することにより、PDP製造の封着排気工程時における排気時間を短縮して製造コストを低減し、かつ駆動回路コストをも低減するプラズマディスプレイバネルの製造方法とすることができる。

【産業上の利用可能性】

[0068]

本発明によるプラズマディスプレイパネルは、第2の保護膜より不純物を多く含んでいる第1の保護膜と、その表面の少なくとも一部に第2の保護膜を積層して構成することにより、放電開始電圧をさらに低減し、表示品質や信頼性を高め、排気時間を短縮し駆動回路コストを低減したプラズマディスプレイパネルを、大型のテレビジョンや高精細テレビジョンあるいは大型表示装置など、映像機器産業、宣伝機器産業、産業機器やその他の産業分野に利用することができ、その産業上の利用可能性は非常に広く且つ大きい。

【図面の簡単な説明】

[0069]

【図1】(a)本発明の実施の形態 1 における P D P の放電セルの構成を示す断面概念図(b)(a)において x-y で示した面で切断した断面概念図

【図2】(a)本発明の実施の形態2における放電セルの前面板の構成を示す断面概念図(b)(a)の平面概念図

【図3】(a)本発明の実施の形態2における別の実施例の前面板の構成を示す断面概念図(b)(a)の平面概念図

【図4】(a)従来の面放電型AC型PDPの放電単位である放電セル構造を示す断面概念図(b)(a)においてx-yで示した面で切断した断面概念図

【図5】(a)従来の面放電型PDPの保護膜2層構造の放電セルの構成を示す断面概念図(b)(a)においてx-yで示した面で切断した断面概念図

【符号の説明】

[0070]

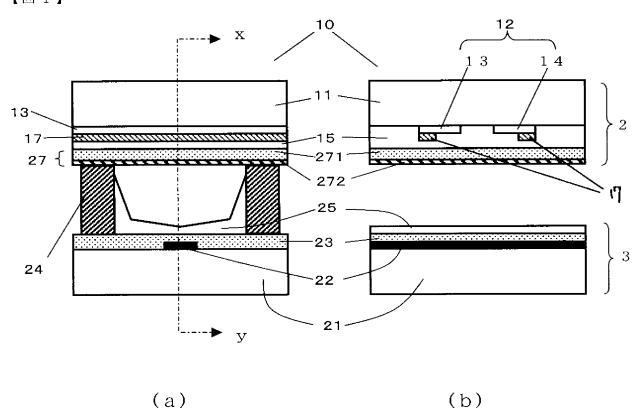
1,10 放電セル

2 前面板

- 3 背面板
- 11,21 ガラス基板

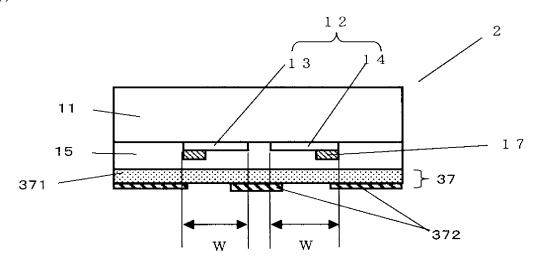
- 12表示電極13走査(スキャン)電極14維持(サステイン)電極
- 15,23 誘電体層
- 16,27,37,47 保護膜
- 17 バス電極
- 2 2データ電極2 4隔壁
- 25 蛍光体層
- 161,271,371,471 第1の保護膜
- 162,272,372,472 第2の保護膜

【書類名】図面【図1】

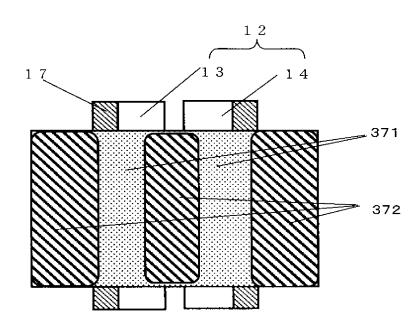


【図2】

(a)

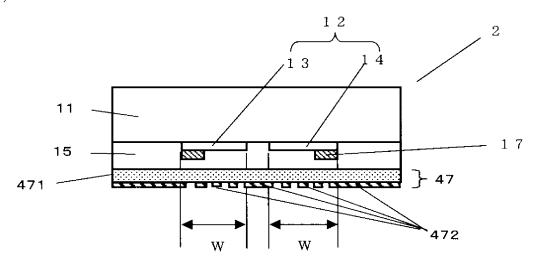


(b)

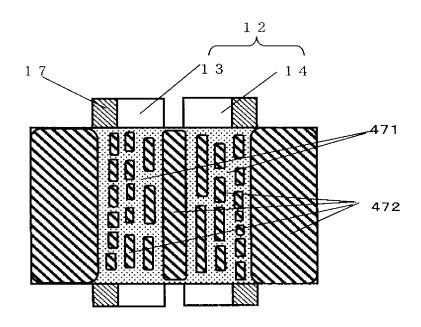


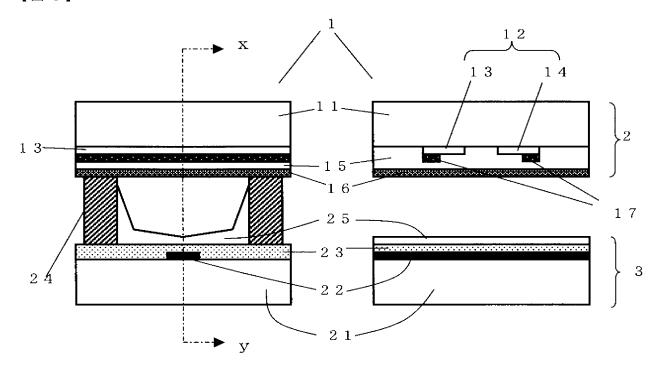
【図3】

(a)



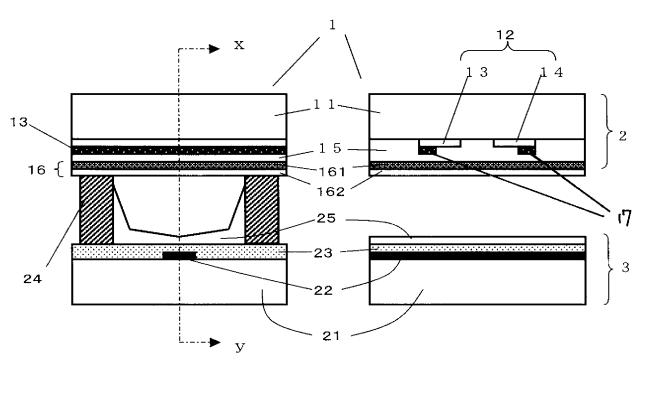
(b)





(a) (b)

【図5】



(a) (b)

【書類名】要約書

【要約】

【課題】保護膜として、第2の保護膜より不純物を多く含む第1の保護膜上に第2の保護膜を積層することにより、保護膜への不純物ガスの吸着を低減し、従来よりも放電開始電圧を低減し、排気工程時の排気時間を短縮するプラズマディスプレイパネルを得ることを目的とする。

【選択図】図1

出願人履歴

0000828 新規登録

大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 松下電器産業株式会社